

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/041094 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G06F 17/60 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アイ・ビー・ピー (INTELLECTUAL PROPERTY BANK CORP.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 1 番 1 9 号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/003545
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 17 日 (17.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-396346 2003 年 10 月 23 日 (23.10.2003) JP
特願 2004-030303 2004 年 2 月 6 日 (06.02.2004) JP
- (71) 出願人 および
(72) 発明者: 増山 博昭 (MASUYAMA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒5600054 大阪府豊中市桜の町 6 丁目 9 番 3 0 号ー 5 0 1 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮本 薫 (MIYAMOTO, Kaoru) [JP/JP]; 〒1710051 東京都豊島区長崎 6 丁目 2 9 番 3 号 ぐ' い' り' 1' 長崎 102 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: ENTERPRISE EVALUATION DEVICE AND ENTERPRISE EVALUATION PROGRAM

(54) 発明の名称: 企業評価装置並びに企業評価プログラム

A
特許ストック関連指標

B
(電気機器)

C 企業名	総有効特許 件数 D (PSTE)	総有効特許 残存率 E (PSRR)	総有効特許 平均残存年数 (PSAR) F	特許ストック 指数 G (PSIN)
MS	39,984	87.7	8.3	333,290
SN	15,465	98.7	7.0	108,793
HT	23,139	74.6	7.3	169,696
TS	22,846	84.7	7.7	176,846
MB	17,676	78.0	8.4	147,971
FJ	14,637	76.3	7.7	111,992
NC	37,802	74.6	10.9	412,672
SY	13,109	87.1	9.0	117,887
SH	11,968	95.3	9.3	111,303
PI	1,552	80.8	6.7	10,357

A... PATENT STOCK-ASSOCIATED INDEX
B... (ELECTRIC DEVICE)
C... ENTERPRISE NAME
D... TOTAL NUMBER OF PATENT APPLICATIONS (PSTE)
E... TOTAL NUMBER OF VALID PATENT REMAINING RATIO (PSRR)
F... AVERAGE REMAINING YEARS OF TOTAL VALID PATENTS (PSAR)
G... PATENT STOCK INDEX (PSIN)

communication line.

(57) Abstract: There are provided an enterprise evaluation device and an enterprise evaluation program for reporting a sales amount and an analysis result of intellectual property of an enterprise to a user so as to evaluate the enterprise value. The enterprise evaluation device includes: gazette acquisition means for acquiring registration gazette of patent applications applied within a predetermined period by a specific enterprise from a database; the number-of-inventions acquisition means for acquiring the number of inventions as the number of patent applications registered within a predetermined period or as the number of claims; the number-of-vanished-patents acquisition means for acquiring the number of vanished patents within a predetermined period among the number of inventions acquired; total number-of-valid-patents counting means for calculating the total number of valid patents by subtracting the number of vanished patents from the number of patents acquired; total valid patent remaining ratio calculation means for calculating the total valid patent remaining ratio by dividing the obtained total number of valid patent applications by the number of inventions; and output means for outputting the calculated total valid patent remaining ratio to the display means, to the printing means, to the recording medium, or to other communication devices via a

(57) 要約: 本発明は、企業の売上高や知的財産の分析結果を利用者に通知して、企業価値についての評価を行うことが可能な企業評価装置並びに企業評価プログラムを提供することを目的

[続葉有]

WO 2005/041094 A1



(74) 代理人: 吉田 芳春 (YOSHIDA, Yoshiharu); 〒1050001
東京都港区虎ノ門一丁目 2 1 番 1 9 号 秀和第二虎ノ
門ビル 6 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が
可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,
KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

とする。この課題を解決するため、本発明は、特定企業が所定期間内にした特許出願の登録公報をデータベースから取得する公報取得手段と、取得した登録公報から所定期間までに設定の登録がなされた特許の件数又は請求項数のいずれかの発明数を取得する発明数取得手段と、取得した発明数の中から所定期間までに消滅した消滅発明数を取得する消滅発明数取得手段と、取得した発明数から消滅発明数を減算して総有効特許件数を算出する総有効特許件数算出手段と、算出した総有効特許件数を発明数で除算して総有効特許残存率を算出する総有効特許残存率算出手段と、算出した総有効特許残存率を表示手段に出力、印刷手段に出力、記録媒体に出力、又は通信回線を介して他の通信機器に出力する出力手段とを備えた。